Issue Classification

|--|--|

App	lication	/Contro	l No
-----	----------	---------	------

10646752

KIKUIRI ET AL.

Applicant(s)/Patent Under Reexamination

Examiner

Art Unit

Neway, Samuel G

2626

ORIGINAL				INTERNATIONAL CLASSIFICATION											
CLASS S			SUBCLASS	JBCLASS CLA			LAIMED	NON-CLAIMED				AIMED			
704 501					G	1	0	L	19 / 00 (2006.01	.01)					
CROSS REFERENCE(S)					G	1	0	L	19 / 02 (2006.01	.01)		ļ			
CLASS	SUE	BCLASS (ONE SUBCLASS PER BLOCK)										+	-		
704	229		<u> </u>			 		_				-	+		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>	ļ			├─	-	_	-		-	+-	+-	\vdash	
						\vdash						†	\top		
												_ _	_	-	
											_	-	-	 	
			ļ <u>-</u> .		-	<u> </u>	-					-	+	\vdash	
		·	 		-	<u> </u>		-				+	+		
							-						+-		
												<u> </u>			
	 						<u> </u>						+		
						-	-					+-	+-		
			r i i	7-11-1				177				100		91,5	
											_		ļ.,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
									2000			11 1		est it is	
-	-	-					-				-	-	-		
	 					-	-				_	+			
												+			
		ļ				_						+	-		
					-	_	<u> </u>				$ \vdash$	+-	-	┼─┼	
							-				-	+	+	++	
	_							-	-			+	-		
Danuel 6. Navay DAN		AVID HUDSPETH					Total Claims Allowed: 15								
			SI	SUPERVISORY PATENT EXAMINER TECHNOLOGY CENTER 2600							O.G. Print Claim(s)			O.G. Print Figure	
(Legal Instruments (Date) Examiner)		(Primary	(Primary Examiner) (Date)						1			1			